TRACCIA 2:

Descrivere dettagliatamente il processo di preparazione di un campione per l'analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM), includendo tutte le fasi necessarie sia per campioni mineralizzati che non.

tstall A



TRACCIA 1:

Spiegare il principio di funzionamento della microscopia confocale e come questa tecnologia possa essere utilizzata per ottenere immagini tridimensionali di campioni. Quali sono i vantaggi della microscopia confocale rispetto alla microscopia ottica tradizionale?



TRACCIA 3:

Come può la microscopia a forza atomica (AFM) essere utilizzata per determinare le proprietà fisiche di un materiale? Fornire un esempio di come queste informazioni possano essere applicate in un contesto di ricerca.

